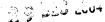
1 2 2





国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 P31811-P0	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) 及び下記5を参照すること。				
国際出願番号 PCT/JP03/08635	国際出願日 (日.月.年) 08.0	7. 03	優先日 (日.月.年)	08.07.02	
出願人 (氏名又は名称) 松下電器産業株式会社					
国際調査機関が作成したこの国際調査の写しは国際事務局にも送付される		e (PCT18∮	ト) の規定に従い!	出願人に送付する。	
この国際調査報告は、全部で3ページである。					
□ この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。					
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除っ この国際調査機関に提出さ				った。	
b. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。 この国際出願に含まれる書面による配列表					
□ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表					
□ 出願後に、この国際調査機 □ 出願後に、この国際調査機			 		
□ 出願後に提出した書面によ)事項を含まない旨の陳述	
書の提出があった。 □ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。					
 2. 請求の範囲の一部の調査 	ができない(第I欄参照)	o			
3. □ 発明の単一性が欠如している(第Ⅱ欄参照)。					
4. 発明の名称は 🗓 出	願人が提出したものを承認	まする。			
□ 次	に示すように国際調査機関	目が作成した。			
-					
5. 要約は 🗓 出	願人が提出したものを承認	思する。			
国	Ⅲ欄に示されているよう! 際調査機関が作成した。! 国際調査機関に意見を提!	出願人は、このI	国際調査報告の発	則38.2(b)) の規定により 送の日から1カ月以内にこ	
6. 要約書とともに公表される図は 第 <u>2</u> 図とする。区 出		5.	□ なし	_	
П ж	願人は図を示さなかった。				
□ 本	図は発明の特徴を一層より	く表している。			

様式PCT/ISA/210 (第1ページ) (1998年7月)

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl ' G06F17/30

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl 7 G06F17/30

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2003年

日本国登録実用新案公報

1994-2003年

日本国実用新案登録公報

1996-2003年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

WPI

C. 関連すると認められる文献						
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号				
Х		1, 2, 4, 13, 14				
Y		3, 5-12				
Y	JP 2002-108735 A (株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー) 2002.4.12,全文,第1-7図 (ファミリーなし)	3, 8-12				

|X| C欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

30.07.03

国際調査報告の発送日2.08.05

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁審査官(権限のある職員)

田川 泰宏

5 M

電話番号 03-3581-1101 内線 3597

3 2 5 2

C (続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の		関連する請求の範囲の番号
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	明内への単位四の一田()
Y	JP 8-171508 A (キヤノン株式会社) 1996.7.2,全文,第1-19図 (ファミリーなし)	5, 7
Y	JP 2001-142597 A (ソニー株式会社) 2001.5.25,第68-72段落,第11,12図 (ファミリーなし)	6, 7
X	JP 8-30426 A (富士ゼロックス株式会社) 1996.2.2,全文,第1-13図(ファミリーなし)	1, 2, 4, 13, 14
x	JP 8-241337 A (三菱電機株式会社) 1996.9.17,全文,第1-74図 (ファミリーなし)	1, 2, 4, 13, 14
A	JP 2002-82746 A (三洋電機株式会社) 2002.3.22,全文,第1-5図 (ファミリーなし)	3, 8, 11, 12
A	大西善雄、外5名,新着特許情報の監視システム (Panapatlics-SDIシステム), Matsushita Technical Journal, 2000.8.18,第46巻,第4号,p.141-150	1-14
A	特許情報総合検索システムPanapatlics, [online], 2001.11, 松下電器産業株式会社, [検索日 2003.7.30], インターネット <url: http:="" it="" panapatlics.pdf="" panasonic.biz="" patlics="" pdf=""></url:>	1-14